

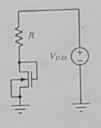
## DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Final 22 de febrero de 2023



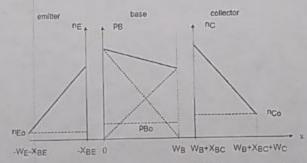
1) Tres materiales semiconductores tienen masas efectivas similares, pero distinta energía de gap. En la tabla, se resumen algunos de sus parámetros físicos a temperatura ambiente. Con cada uno de estos materiales intrínsecos se fabrica una muestra de iguales dimensiones (área A = 1 mm² y longitud L = 5 mm), conectando una fuente de tensión V = 5 V entre sus extremos. Calcular la corriente que circula por el material de mayor energía de Gap.

	SC 1	SC 2	SC 3
$n_i (1/\text{cm}^3)$ $\mu_n (\text{cm}^2/(\text{Vs}))$ $\mu_p (\text{cm}^2/(\text{Vs}))$	$2,1 \times 10^{8}$ $900$ $300$	$1,2 \times 10^{10} \\ 1000 \\ 400$	$3.1 \times 10^{12}$ $1250$ $600$

2) Para el circuito de la figura fabricado en un proceso de fabriación CMOS con parámetros  $V_{DD}=3.3\,\mathrm{V};\ V_T=0.7\,\mathrm{V};\ \mu C_{ox}'=240\,\mathrm{\mu A/V^2};\ W/L=100;\ \lambda=0,$  calcular el valor de R para que circule una corriente  $I=350\,\mathrm{\mu A}.$ 



- 3) En la figura se muestra un diagrama de portadores minoritarios para un Transistor Bipolar de Juntura polarizado. ¿En qué régimen está polarizado el transistor?
  - A) Modo Activo Directo.
  - B) Modo Activo Inverso.
  - C) Saturación.
  - D) Corte.



- 4) Se implementa un amplificador emisor común sin realimentación con un transistor NPN con parámetros  $\beta=200$  y  $V_A\to\infty$ . La tensión de alimentación es  $V_{CC}=9\,\mathrm{V}$ , y el transistor está polarizado con una resistencia de base  $R_B=68\,\mathrm{k}\Omega$  entre la fuente de alimentación y la base del transistor, y una resistencia de colector,  $R_C=150\,\Omega$  conectada a la fuente de alimentación. A la entrada del amplificador, se conecta una señal senoidal  $(v_s)$  con resistencia serie  $R_s=1\,\mathrm{k}\Omega$  a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular el valor máximo que puede tomar  $v_s$  para que el amplificador no presente distorsión.
- 5) Diodos de potencia: ¿Qué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un diodo PN que debe ser capaz de manejar potencia elevada?
  - A) En la juntura metalúrgica, el semiconducutor debe estar levemente dopado para disminuir  $E_0$  y soportar mayores tensiones en inversa.
  - B) En la juntura metalúrgica, los dopajes deben ser altos para aumentar  $\phi_B$  y aumentar  $V_{BE(ON)}$
  - C) Lejos de la juntura metalúrgica, el dopaje debe disminuir para reducir su conductividad.
  - D) El área del diodo debe reducirse para disminuir la disipación de calor y evitar un sobrecalentamiento del dispositivo.
  - E) El área del diodo debe ser grande para aumentar la capacidad del diodo, y mejorar su tiempo de respuesta.